

电磁干扰去耦夹

EMID 1M

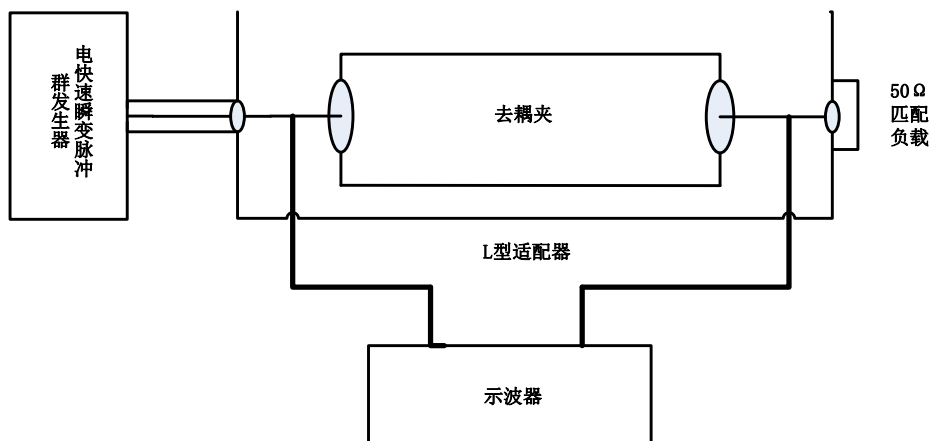


EMID 1M电磁干扰去耦夹用于电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 (GB/T 17626.4、IEC 61000-4-4) 中的干扰信号去耦,可以将瞬变脉冲群信号衰减20 dB 以上。也可用于1 MHz以上干扰信号的衰减,衰减系数大于10 dB (与信号频率有关)。本产品采用卡扣式结构,可以直接套在待去耦的线缆上,使用方便。同时去耦夹还具有与去耦线缆物理隔离的特点。

技术参数

电快速瞬变脉冲群衰减系数*	≥ 20 dB
可通过线缆直径	38 mm
尺寸	520 mm (长) × 130 mm (宽) × 120 mm (高)
工作温度	0°C~65°C
重量	7.5 kg

* 在附图所示的测试条件下得出。



附图：EMID 1M 电磁干扰去耦夹衰减系数测试原理框图



苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

